PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11) Publication number:

63-196980

(43) Date of publication of application:

15.08.1988

(51)Int.Cl.

G06F 15/62

B23K 1/00

GO1N 21/88

H05K 3/34

(21)Application number: **62-028656**

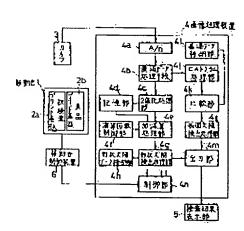
(71)Applicant: TOSHIBA CORP

(22)Date of filing:

10.02.1987

(72)Inventor: SUGAWARA TOMIO

(54) DEVICE FOR INSPECTING SOLDERING EXTERNAL APPEARANCE FOR PRINTED CIRCUIT BOARD



(57)Abstract:

PURPOSE: To detect existence or a kind of a surface defect, and to decide whether a soldering state is satisfactory or not, by reading a soldering pattern as an image, converting it into a multi-valued variable density data and bringing it to a histogram processing and comparing it with a reference data.

CONSTITUTION: A soldering pattern on a printed circuit board 2a to be inspected is read as an image by a camera 3 and inputted to an image processor 4. In the device 4, an image data is converted to a digital data of 256 gradations by an A/D converter 4a, and also, in a histogram processing part 4j, a histogram processing is executed. This output is compared with a reference data by a comparator part 4k, and a kind of a surface defect is detected by a surface defect detection processing 4l. On the other hand a variable density value data obtained

by a variable density data processing means 4b is converted to a binary data showing a solder surface and a non-solder surface, by a binarization processing part 4c and a shape defect data is obtained and stored temporarily in a binary data storage art 4d. Also, a non-defective printed circuit board 2b is processed in the same way and used as a reference data.

9日本国特許庁(JP)

① 特許出願公開

® 公開特許公報(A) 昭63-196980

@Int_Cl.4 識別記号 庁内整理番号 ❸公開 昭和63年(1988)8月15日 G 06 F 15/62 405 8419-5B B 23 K G 01 N 1/00 A-6919-4E J - 7517 - 2G21/88 F-7517-2G H 05 K 3/34 W = 6736 - 5F審査請求 未請求 発明の数 1 (全6頁)

劉発明の名称 プリント 基板の半田付外観検査装置

②特 願 昭62-28656

❷出 願 昭62(1987)2月10日

⑫発 明 者 菅 原 富 雄 東京都府中市東芝町1番地 株式会社東芝府中工場内

①出 願 人 株 式 会 社 東 芝 神奈川県川崎市幸区堀川町72番地

⑩代 理 人 弁理士 鈴江 武彦 外2名

明 福 四

1. 発明の名称

3

プリント基板の半田付外額検査装置

2、特許請求の範囲

プリント基板上の半田付状態の良否を検査す る装置において、前記プリント基板上の半田付バ ターンを面像として読み取る画像入力手段と、こ の面像入力手段からの入力面盤データを多慮化さ れた遺佼値データに変換する環境データ処理手段 と、この遺数データ処理手段により得られた頑数 鎮データを表面の光の反射特性の異常値に起因す る性質を用いてヒストグラム処理するヒストグラ ム処理部、このヒストグラム処理部からのデータ を表面欠陥の碰類に夫々対応して予め保存された ヒストグラムの基準データと比較する比較的。こ の比較部での比較結果に基づいて表面欠陥の有無 ・種類を検出する表面欠陥検出処理部からなる表 面欠陥検出手段と、前記激炎データ処理手段によ り得られた電袋値データを半田面と非半田面とを 示す2億データに変換する2億化処理即。この2

3. 発明の詳細な説明

[発明の目的]

(産業上の利用分野)

本発明はプリント 塾板上の半田付状態の良否を自動的に検査し得るようにしたプリント基項の半田付外観検査装置に関するものである。

(従来の技術)

一般に、プリント基板は基板上に半田付用の パターンが印刷され、例えば電子部品を装着した 後に当該パターン上に半田付が実施されている。 そして従来では、このプリント基板上の半田付状 態の良否の検査は、検査員すなわち人間の目によって行なわれている。

しかるに、このような検査方法においては、検査員の経験度等によっては検査に非常に長い時間を要するばかりでなく、検査員によって個々に良否の判定基準が異なったり、あるいは不良検出の見等としをしたりする等、検査の信頼性に欠けるという問題がある。

(発明が解決しようとする問題点)

以上のように従来では、半田付状限の良否の検査に長時間かかるはかりでなく、検査費によって良否の判定基準が異なったり、不良検出の見符としが発生する等、検査の信頼性の面で問題があった。

本発明は上述のような問題を解決するために成されたもので、その目的はプリント基板の半田付状態の良否の判定を自動的に極めて短時間に行ない、かつ判定基準の個人差を解消して検査の信頼性の向上を図ることが可能なプリント基板の半田

(作用)

付外観検査装置を提供することにある。

[発明の構成]

(問題点を解決するための手段)

上記の目的を達成するために本発明では、ブ リント基板上の半田付状態の良否を検査する装置 を、プリント基板上の半田付パターンを画像とし て読み取る画像入力手段と、この画像入力手段か らの入力面像データを多額化された効数値データ に変換する適数データ処理手段と、この選級デー タ処理手段により得られた微淡値データを表面の 光の反射特性の異常値に起因する性質を用いてヒ ストグラム処理するヒストグラム処理部、このヒ ストグラム処理部からのデータを表面欠陥の種類 に夫々対応して予め保存されたヒストグラムの基 単データと比較する比較部。この比較部での比较 格果に基づいて表面欠陥の有無・種類を検出する 表面欠路輸出処理部からなる表面欠陥輸出手段と、 激災データ処理手段により得られた農災値データ を半田面と非半田面とを示す2値データに変換す る2銭化処理部、この2億化処理部からのデータ

(実題祭)

以下、本見明の一実施例について図面を参照して説明する。

第1図は、本発明によるプリント基板の半田付外税検査装置の構成例を示す概能プロック図である。第1図において、移動台1には被検査プリント基板2a. および基準となる良品プリント基板2bをセットしている。また、3は被検査プリント基板2a. または良品プリント基板2b. サーンを選例として読み取る面像入力手段

としてのカメラであり、このカメラ3によって同一別定関所に視野が入るように移動台制即装置6で移動台1を位置決めし、被検査プリント基板2 0 上の半田付バターンの画像データを画像処理装置4 へ入力する。そして、この画像処理装置4により被検査プリント基板2 a 上の半田付状態の検査処理を行ない、その検査結果を検査結果表示部5へ表示するようにしている。

一方、直像処理技数4に対する人力の機能をよります。 クデータである上記がある人/Dを持ちのです。 タをデジタルデータを接着4点からのでです。 4 b はこの A / D を接着4点からのでは、 なった。 。 なった。 なっ

欠陥の有無または種類を検出する形状欠陥検出処理部であり、これらの要素により形状欠陥検出手段を構成している。

なお、4mは表面欠陥検出処理部44.8 および形状欠陥検出処理部40における検出に来を上配検査は現象示部5へ出力表示するための出力部である。また、4mは制御部であり、上記面機処理をある。また、4mは制御部であり、上記面機処理をあるの指令を出力すると共に、移動台制御指電6に対して次の検査領域にカメラ3の視野が入るように移動指令を発生するものである。

的部 4 i に予め保存されたヒストグラムの基準デ ータと比較する比較部、40はこの比較部4kで の比較結果に基づいて表面欠陥の有無または種類 を検出する表面欠陥検出処理部であり、これらの 疫素により表面欠陥検出手段を構成している。さ らに、4 c は上記微数データ処理手段 4 b により 得られた遺数量データを、半田面と非半田面とを 示す 2 値データに変換する 2 値化処理部、 4 d は この2値化処理部4cからのデータを一時記憶す る 2 値 データ記憶部、 4 e は上述と同様に 2 億化 処理された正常な半田付パターンつまり良品プリ ント基板2bの基準データと、上記2箇データ配 憶郎4 d に記憶されたデータとを加減算して半田 付面の面積差を算出する加減算処理部、4 1 はこ の加減算処理部48における加減算処理の回数を 指定する演算回数制物部、40は加減算処理部 48で博られたデータに対して拡大または離小・ 回転・做分の演算処理を行ない。後述する形状欠 陥の種類に夫々対応して形状欠陥データ格納部 4hに予め保存された基準データと比較して形状

欠陥種類は、第2図の形状欠陥か、または第3図の表面欠陥かのいずれかに含まれる特性を有する ものである。

次に、以上のように構成したプリント最板の半 田付外観検査装置の作用について、第4図に示す フロー図を用いて述べる。

まず、被検査プリント基板2 a 上の半田付バターンがカメラ3 により画像として読み取られ、この画像データは画像処理装置4へ入力される。画像処理装置4においては、アナログデータであるカメラ3 からの入力画像データがA / D 変換され、すらにこのデータは過淡データ処理手段4 b により8 b i t の複数値データに変換される。

次に、複数データ処理手段4bにより得られた
数数値データは、ヒストグラム処理部4jにより
その表面の光の反射特性の異常値に起因する性質
を用いてヒストグラム処理が行なわれる。そして、
このヒストグラム処理部4jからのデータは、前
述した表面欠陥の種類(学田の色つや不足。半田

の汚れ、半田溶融不足等)に夫々対応して固有の ヒストグラムパターンが存在することを利用して 基準データ格時が4 1 に予め保存されたヒストグ ラムの基準データと比較郎4kで比較され、さら にこの比較結果に基づいて表面欠陥検出処理部 4ℓにより表面欠陥の有無または種類が検出され る。すなわち、第6図は表面欠陥がある場合のヒ ストグラムデータを示すものであり、このヒスト グラムデータはプリント基板上の半田付パターン の種類に対応して唯一つ存在する。従って、被検 査プリント 基板 2 a 上の半田付面の油及ヒストグ ラムを、第6回の内容を持つ基準データ格納部 4iの基準データと比較部4kで比較することに より、この比較結果に基づいて表面欠陥検出処理 郎48により表面欠陥の有無または表面欠陥の種 類の検出区分が行なわれることになる。そして、 この検出結果は出力部4mを介して、外部の検査 結果表示部分に表示される。

一方、上記簿数データ知理手段4 b により得られた激災銀データは、2 値化処理部4 c により半

れた形状欠陥データ格納部4hの基準データと比較照合が行なわれる。

この場合、基準データとの加減算処理技に得ら れたデータに対して、拡大または確小・回転の液 算処理が行なわれ、第5図の形状欠陥検出に示す ような正常なリード半田パターン (第5回ので) とヒゲ半田(第5図のa)とが区分判定される。 すなわち、第5図に示するはヒゲ半田の欠陥例で あり、向じくCは正常なリード半田パターンであ る。ここで、両者の区分は同因aを回転してわと し、周図cのリード半田パターンと雨じぬきとし た後に、n酉素箱小,n酉素拡大で元のサイズに 復元される(周図り~)。次に、周図cとり~と を照合し、基準位置です。の半田橋(リード等) が待られるか否かにより判定が行なわれる。つま り、闷図cとb´とを比較して、半後rの位置で b ´のヒゲ半田の幅とこのリード半田の幅が一致 しなければ、Aの半田は形状欠陥として検出され る。もし、闷図にとり、とを比較して、半径下の 位置でのヒゲの幅が周一の値!。が等しく区分不 田面と非半田面とを示す2位データに変換され、 第2回に示すような形状欠陥データを得て2位デ - 夕記億部4dに一時記憶される。また、良品ブ リント基板2bについても周ーの検査箇所をカメ ラ3で視野に入れ、上述同様に半田付パターンを 映み取って 2 箇化処理が行なわれる。そして、加 減算処理部48により正常な半田付パターンつま、 り良品プリント基板20の基準データと、上記2 娘データ配徳部4dに配憶されたデータとが加減 算される。形状欠陥は、半田付面の面積値が正常 の娘と差があることに着目し、面積の異常値で欠 陥の検出が行なわれるが、この場合単に基準デー タと被検査データとの加減算のみでは信頼皮が低 い。そこで、検出の精度を上げるために加減算を n回だけ細返して面積差が飽和値に達するまで調 算を行なうように、油質回数制御部41により加 減算処理部48における加減算処理の回数が指定 される。そして、この加減舞処理のデータは形状 欠陥検出処理部4gにより、予め形状欠陥として 作成したデータである第2因に示す内容が保存さ

他の場合には、同図のに示す如くとピケ半田(またはリード半田)の「方向に直角な幅の変化やは「から、規定「内での「」~」。の数分の「一」なり、規定「内でのは、ピケ半田として形状欠陥をでは、ピケとリードとの区分が行なわれる。形状欠陥検出処理部4gでは以上がのなりないでは、その結果第2図に示すが大欠陥が検出された場合には、当該検出結果が出った。

以下、上述と同様に移動台1を移動して新たな 検査対象箇所にカメラ3の視野が入るように制御部4nから指令を送出し、一連の検査が自動的に 実施されることになる。

上述したように、本実施例によるプリント基板の半田付外観検査装置は、プリント基板上の半田付状態の及否判定を、半田付状態の欠陥の登類に応じて、半田付の面積の基準値との差に起因する形状欠陥と、半田付面積が基準値と同っであるが表面の光の反射特性が基準値と異なることに起因

尚、本発明は上述した実施例に限定されるものではなく、その要旨を変更しない範囲で、 種々に変形して実施することができるものである。

[発明の効果]

が可能となる。

以上説明したように本発明によれば、プリント基板の半田付状態の良否の判定を自動的に極めて短時間に行ない、かつ判定基準の個人差を解消

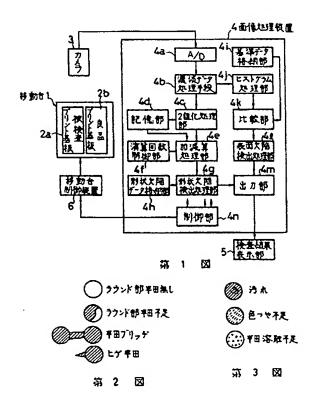
4 g …形状欠陥検出処理部、 4 h … 形状欠陥データ格納部、 4 i … 基準データ格納部、 4 j … ヒストグラム処理部、 4 k … 比較部、 4 g … 表面欠陥検出処理部、 4 m … 创御部。

出額人代理人 弁理士 跨江武彦

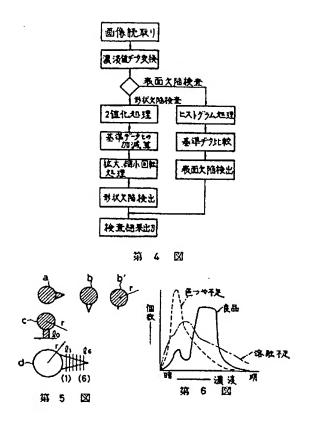
して検査の信頼性の向上ならびに生産性の向上を 図ることが可能なプリント基板の半田付外観検査 装置が提供できる。

4、図面の簡単な説明

1 …移動台、2 a … 液検査プリント基板、2 b … 良品プリント基板、3 … カメラ、4 … 面像処理装置、5 … 検査結果表示部、6 … 移動台制御装置、4 a … A / D 変換器、4 b … 複数データ処理手段、4 c … 2 値化処理部、4 d … 2 値データ記憶部、4 e … 加減算処理部、4 f … 演算回数制物部、



特開昭63-196980 (6)



This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record.

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

| BLACK BORDERS
| IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
| FADED TEXT OR DRAWING
| BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING
| SKEWED/SLANTED IMAGES
| COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS
| GRAY SCALE DOCUMENTS
| LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT
| REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.

□ OTHER: